

Рис. 3. Зависимость отношения интенсивности фотопиков 186 кэВ ^{226}Ra и 609 кэВ ^{214}Bi [$\alpha(186)$] от плотности образца

личных плотности и минерального состава с данными таблицы. Отношения площадей фотопиков для каждого образца $\alpha(E_i) = S(E_i)/S(609)$ сравнивали с соответствующими данными для радиосодержащего соединения $\alpha_{\text{Ra}}(E_i)$ (см. таблицу). На рис. 2 представлена зависимость $\beta(E_i) = \alpha(E_i)/\alpha_{\text{Ra}}(E_i)$ от энергии γ -квантов и плотности пород. При экстраполяции кривых рис. 2 на энергию 186 кэВ получены значения $\beta(186)$ и $\alpha(186)$. Результат учета влияния самопоглощения в образце представлен на рис. 3, где показана зависимость $\alpha(186)$ от плотности пород. Таким образом, с помощью рис. 3 вклад ^{226}Ra и ^{233}U в фотопик 186 кэВ можно определить по фотопику 609 кэВ (или по другим фотопикам дочерних продуктов распада ^{222}Rn) в широком интервале изменения плотности пород:

$$S_{\text{Ra}}(186) = \alpha(186) S(609); \quad (1)$$

$$S_{\text{U}}(186) = S(186) - \alpha(186) S(609). \quad (2)$$

Коэффициент $\alpha(186)$ в уравнении (2) определяли по кривой рис. 3 с точностью $\sim 2\%$.

Такой простой способ учета самопоглощения позволяет использовать в экспериментах образцы с большой навеской для повышения чувствительности анализа. В наших экспериментах объем каждого образца составлял 100 см³,

время регистрации спектра на полупроводниковом детекторе объемом 64 см³ ~ 1000 –6000 с в зависимости от активности образца. Точность анализа связана в основном с погрешностью определения фотопика 186 кэВ, который находится на довольно высоком комптоновском пьедестале от γ -линий дочерних продуктов распада ^{222}Rn . Для образцов с содержанием урана $C_{\text{U}} \geq 10^{-1}$ мас.% точность анализа по нашему методу в несколько раз лучше, чем по фотопику 1001 кэВ. При $C_{\text{U}} \approx 10^{-2}$ мас.% регистрация спектра в течение ~ 3000 с может обеспечить точность анализа $\sim 10\%$. Повышение чувствительности метода для анализа образцов с концентрацией $C_{\text{U}} \leq 10^{-3}$ мас.% требует увеличения времени регистрации спектра и хорошей системы защиты детектора, обеспечивающей низкий уровень фона от естественных радионуклидов.

Таким образом, γ -спектрометрический метод можно успешно применять для определения содержания урана и радия в породах, а следовательно, и нарушения радиоактивного равновесия между ураном и радием, что очень важно для многих геологоразведочных работ. В частности, использование γ -спектрометрического метода для анализа образцов из урано-угольных месторождений позволило объяснить противоречие между результатами радиометрической полевой разведки и химического анализа: повышенный уровень радиационного фона месторождений, а также высокая активность отобранных образцов связаны с повышением концентрации радиоактивных элементов в приповерхностных зонах рудных угольных пластов. Метод был также использован для изучения ураносодержащих пород и почв в некоторых районах с источниками радиоактивных геотермальных вод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Горбатюк О. В. и др.— Атомная энергия, 1973, т. 35, вып. 5, с. 352.
- Chouak E. e.a.— J. Rad. Chem., 1978, v. 45, p. 445.

Поступило в Редакцию 28.07.80

УДК 620.179.15

Радиографический контроль реакторных элементов в условиях радиационного фона

СЕМЕНОВ А. П., ЖАКЕВИЧ Л. М., ГОРБАЧЕВ В. И., ЛЯШЕНКОВ С. С., НАГИНАЕВ Е. Н.

Цель работы — исследование влияния радиационного фона на чувствительность радиографического метода контроля стальных реакторных элементов при проведении профилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий.

Наличие радиационного фона увеличивает вуаль радиографического снимка, снижает выявляемость дефектов. Поэтому влияние радиационного фона на результаты радиографического контроля имитировали искусственной вуалью снимка. На рис. 1 показано, как плотность покрытия пленки типа РТ-5 и РТ-1 зависит от экспозиционной дозы ^{60}Co , излучение которого по своему спектральному составу близко к γ -излучению фона (1 Р = $2,58 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг).

Для получения радиографического снимка с искусственной вуалью использовали метод двойной экспозиции — перед просвечиванием исследуемых образцов пленку облучали определенной дозой рентгеновского излучения. Влияние радиационного фона на пленку и процесс просвечивания изделия были разделены во времени. Такая методика исследований упрощает изучение влияния радиационного фона на результат радиографического контроля. Исследования по просвечиванию стали толщиной 8 мм показали, что чувствительность снимка не зависит от последовательности операций наложения на пленку искусственной вуали и радиационного изображения.

В исследованиях использовали проволочные и канавочные эталоны чувствительности (ГОСТ 7512—75), которые устанавливали на наборы пластина из стали 1Х18Н9Т толщиной от 3 до 20 мм со стороны источника излучения. Просвечивание осуществляли рентгеновским аппаратом РУП-150/300-10 с трубкой 2,5 БИМ-250 на радиографическую пленку РТ-5 со свинцовыми усиливающими экранами толщиной 0,09 мм при фокусном расстоянии 500 мм.

Все радиографические снимки имели два участка для определения плотности покрытия первоначальной (до облучения) и искусственной вуали. Оптическую плотность покрытия искусственной вуали изменили дискретно: 0,7; 1,0; 1,5 и 2,0 единиц оптической плотности (е.о.п.). Для расшифровки снимков использовали негатоскоп ОД-10Н («Рапан»), который позволяет просматривать снимки с плотностью покрытия до 4,5 е.о.п. В расшифровке снимков принимали участие три опытных рентгенотехника. На рис. 2 приведены результаты исследования зависимости абсолютной чувствительности радиографического метода от толщины стали при разных значениях плотности покрытия вуали (пунктир — требования к чувствительности радиографических снимков в соответствии с ОСТ 5.9095—72).

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

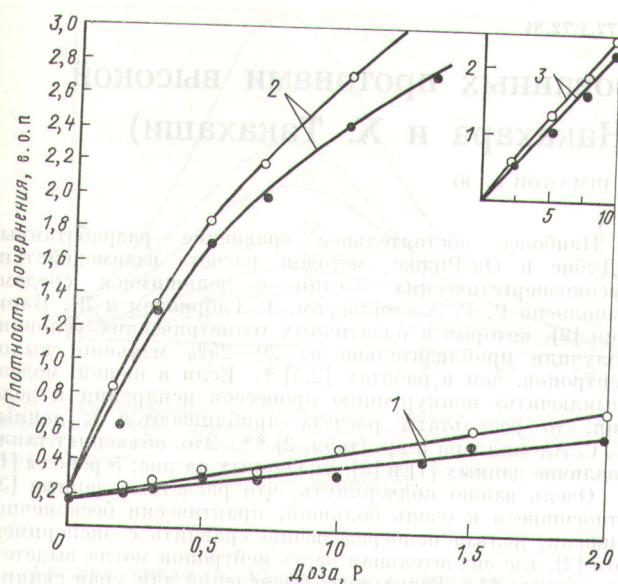


Рис. 1. Зависимость плотности почернения радиографической пленки РТ-5 (1, 3) и РТ-1 (2) от экспозиционной дозы для различной зарядки кассет со свинцовыми усиливающими экранами толщиной 0,09 мм (○) и без усиливающих средств (●).

радиографический контроль стальных изделий толщиной не более 20 мм при наличии радиационного фона можно осуществлять с помощью рентгеновских аппаратов на пленку РТ-5 при условии, что плотность вуали снимка не превышает 2,0 е. о. п. В этом случае чувствительность метода удовлетворяет требованиям ОСТ 5.9095—72; основным путем повышения чувствительности радиографии в условиях радиационного фона является снижение плотности вуали снимка (уменьшение времени экспонирования контролируемых изделий), т. е. увеличение отношения мощности экспозиционной дозы (МЭД) полезного излучения и МЭД радиационного фона;

радиографические снимки, полученные в условиях радиационного фона, следует просматривать на негатоскопе с плавно регулируемой яркостью матового экрана от 10^4 до 10^6 кд/м² (нит) и более.

Результаты были использованы при проведении ремонтно-восстановительных мероприятий на остановленном и охлажденном аппарате ТВР-1. Своебразием условий контроля было не только наличие радиационного фона с МЭД до 1000 мкР/с, но и большая затесненность подреакторного пространства, что создало дополнительные трудности при контроле — в выборе аппаратуры и геометрии просвечивания.

Радиографический контроль сварных соединений подреакторных коммуникаций ТВР-1 проводили рентгенов-

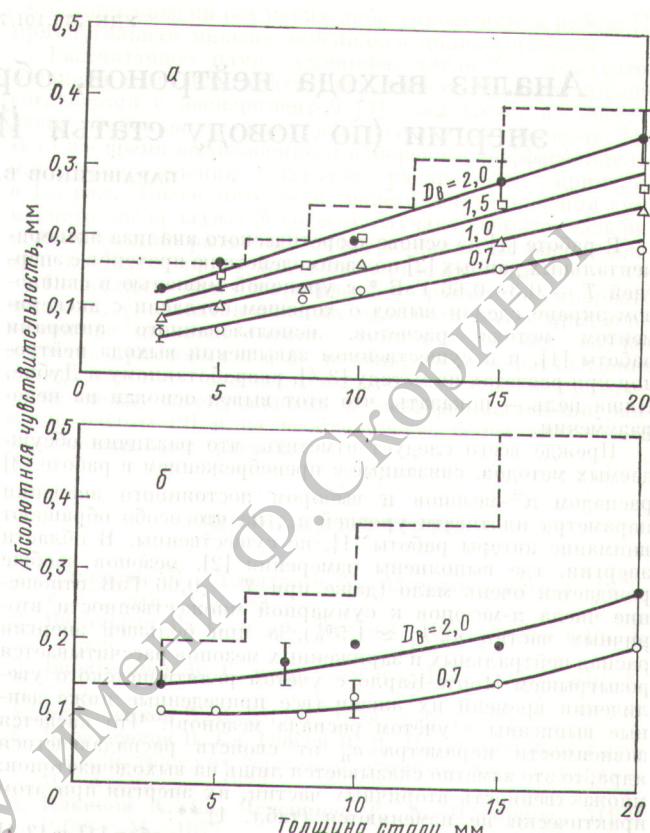


Рис. 2. Абсолютная чувствительность радиографии с помощью пленки РТ-5 в зависимости от толщины стали при разных величинах вуали (D_B) снимка по проволочному (а) и канавочному (б) эталонам чувствительности (ГОСТ 7512—75).

ским аппаратом РУП-120-5 на радиографическую пленку РТ-5. Чувствительность радиографии составила 3—5 % толщины просвечиваемого материала при плотности вуали снимка не более 1,0 е. о. п. При этом в зоне сварного шва были выявлены следы язвенной коррозии, непровары, несплавления, трещины, поры.

Таким образом, для эффективного радиографического контроля в подреакторном пространстве как при монтаже, так и при ремонтно-профилактических мероприятиях необходима разработка специальной рентгеновской аппаратуры, кассет и другой оснастки с учетом специфики реакторной дефектоскопии — радиационной обстановки, затесненности мест контроля, трудодоступности объектов контроля. Рентгеновские аппараты должны иметь малые размеры и большую мощность излучения, кассеты — защиту для снижения радиационного фона.

Поступило в Редакцию 21.07.80